

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/935,779	ELLIS
Examiner	Art Unit
Sean Reilly	2153

	· · · · · ·	<del></del>			
SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
712	10, 11, 32, 34	1/17/2007	SR		
• .					
		,			
			-		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
			-		
		···			
			<u> </u>		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
NPL search for system-on-a-chip; ACE, IEEE, and proquest databases.	1/17/2007	SR		
	*			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	:			
· · ·				